This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

⑩日本国特許庁(JP)

①特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭60-89744

@Int_Cl.4

識別記号

庁内整理番号

公知 昭和60年(1985)5月20日

G 01 N 27/46 27/30 B-7363-2G F-7363-2G

審査請求 未請求 発明の数 2 (全1頁)

図発明の名称

液体中のイオンを選択的に測定する装置

②特 願 昭59-175288

❷出 願 昭59(1984)8月24日

優先権主張

図1983年8月24日図オランダ(NL) 到8302963

図1984年8月16日母米国(US)到641911

62発明者

ヘンドリクス コルネ

オラング国、9312 PZ ニエタップ、ヨハンネス ベル

リス ギールト リグ

メールストラート 15

テンベルグ

砂発 明 者 アルベルタス ベルト

オラング国、9301 XS ローデン、ニーヤンロード 3

9.

⑪出 願 人

コーデイス ヨーロツ

オランダ国、9301 LJ ローデン、オオステインデ 8

パエヌ。ベー。

en a Lagrida 🔒 🕬

砂代 理 人 弁理士 香取 孝雄

明 細 1

1. 発明の名称

液体中のイオンを選択的に測定する装置 2. 特許請求の範囲

1. イオン感知型電界効果トランスタの形態の心学感知型では、一角のでは

2. 特許請求の範囲第1項記載の測定装置に かいて、該保護装置は第1電極を有し、政第1 電極は、測定装置を検充すべき液中に浸漉させ た時にこの液と低インピーダンス接触され、前 記保護装置は更に、前記イオン感知型電界効果トランジスタのゲートに可及的に近く配置された第2電極を有し、放第1及び第2電極は、対応する保護案子を介し該イオン感知型電界効果トランジスタの低インピーダンス接点に各々接続されたことを特徴とする御定装置。

- 3. 特許請求の範囲第2項記載の測定装置において、第1電極は、導電材料からできてかり、測定装置を前記液中に浸渍させた時に検充するべき液との低インピーダンス接触を形成するに足りる表面積を偏えたことを特徴とする測定装置。
- 4. 特許請求の範囲第2項記載の測定技能に かいて、第1電極は放測定回路に、ダイオード 及び(又は)イオン感知型電界効果トランジス クの動作域外にかいて導通する MOS 型電界効果 トランジスタによって、コンデンサ及び(又は) 機械的スイッチによってイオン感知型電界効果 配子シジスタのバルクに低インピーダンス接 銃された接点に接続されたことを特徴とする

特別昭60-89744(2)

定装置。

1.0

- 5. 特許請求の範囲第2項記載の副定装置に かいて、前記第2電極は、イオン感知型電界効果トランフスタのゲート域の回りに適用された 金属製リングの形態を有し、ダイオード及び (又は)イオン感知型電界効果トランプスタの 動作域外にかいて導通する MOS 型電界効果トラ ンプスタによって該測定回路に接続されたこと を特徴とする測定装置。
- 6. 特許請求の範囲第5項記載の測定装置に おいて、前記第2電極は、逆直列即ち互に逆極 性に接続された2個のダイオードによって該例 定回路に接続された2とを特徴とする測定装置。
- 7. 特許請求の範囲第5項又は第6項記載の 測定装置において、1個以上のダイオード又は MOS型電界効果トランジスタをイオン感知型電 界効果トランジスタチップ上に配設したことを 特徴とする測定装置。
- 8. 特許請求の範囲第4項記載の測定装置に おいて、前記コンデンサはキャパシタンスを約

100mF以上としたことを特徴とする両定装置。

- 9. 特許請求の範囲第4項記載の測定装置に かいて、前記コンデンサは前記増幅器に含まれることを特徴とする測定装置。
- 10. 特許請求の範囲第4項記載の測定装置において、前記機械的スイッチは、操作源により操作時間中付勢されるリレースイッチとして形成されていることを特徴とする測定装置。
- 11. 特許請求の範囲第4項記載の測定装置に かいて、該第1電極は該コンデンサに接続され、 該第2電極は、ダイオード及び(又は)MOS 型 電界効果トラングスタに接続されたことを特徴 とする測定装置。
- 12. イオン感知型電界効果トランソスタのゲート領域の可及的に近くにこれから隔てられた電極をチップ上に形成したことを特徴とするイオン感知型電界効果トランソスタチップ。
- 13. 特許請求の範囲第12項記載のイオン感知型電界効果トランジスタチップにおいて、該電極は、イオン感知型電界効果トランジスタの

ゲート領域の回りに適用された金属リングの形態をとることを特徴とするイオン感知型電界効果トランジスタチップ。

14. 特許請求の範囲第12項記載のイオン感知型電界効果トランクスタチップにかいて、前記電低は、チップ上に配されたダイオード及び(又は)MOS型電界効果トランジスタに接続され、イオン感知型電界効果トランジスタチ領域外にかいて導通可能となっていることを特徴とするイオン感知型電界効果トランジスタチップ。

15. 特許請求の範囲第14項記載のイオン感知型電界効果トランジスタチップにおいて、前記電低は、逆直列に、即ち互に低性が逆になるように接続された2個のダイオードによってイオン感知型電界効果トランジスタに接続されていることを特徴とするイオン感知型電界効果トランジスタチップ。

3. 発明の詳細な説明

発明の背景

発明の分野

本発明は、液体中のイオンを選択的に研定する制定装置に、より詳細には、放開定装置のイオンセンサを保護するための保護装置に関する。制定装置は、イオン感知型電界効果トランジスタ(IS FET ないしはイオン感知型 FET)の形態の、化学的に選択性のイオンセンサ、参照電極及び増幅器を含む制定回路を備えている。

従来技術の説明

イオン感知型電界効果トランジスタ(IS PET)を使用した液体中のイオンを測定する装置は、従来から知られている(例えば米国特許第4020830号参照)。この研定装置は、液中のイオン活性を選択的に測定するために液中に及び研定回路を備えている。いろのイオン感知型電界効果トランジスタが使用るは、PK、pNaを判定するために、いろいろのイオン感知型電界効果トランジスタが使用される。

との副定装置において、イオン感知型電界効

特局昭60-89744(3)

果トランソスタを使用することは、特に医学及び生物医学の分野においてイオンを測定するうえに有用なことがわかっているが、この有用さは実際には制限される。この点について、イオン感知型電界効果トランソスタのゲート 絶縁部の表面とその下方の主要部(パルク部分)との間に生ずる電圧は、ゲート絶縁部に電界を発生させ、この電界は、イオン感知型電界効果トランソスタの動作に影響する。

外部からの影響によって発生する電界が最大 値を超過した場合、ゲート絶縁域に誘電降伏を 生じ、イオン感知型電界効果トランジスタが破 或される。ゲート絶縁部が多層系(例えば SiO2-Si₃N₄ 又はSiO2-AC2O₅ の組合せ)かの る場合には、異常に強い電界によって、別の効 果、即ちイオン感知型電界効果トランジスタの 関値の個移を生ずる。この個移は恒久的である か、又は短時間後に単に修正される。この 例定装置は、較正が不正確になるため、 恒久的 又は一時的に不調になる。

されるイオン感知性の材料層を備えている。 しかしこの保護装置によれば、イオン活性の急速な変化のみをモニタする場合にしかセンサを適用できないことがわかっている。

金属酸化物半導体電界効果トランジスタ (MOS型FET)を含む、MOS型FET用保護回路 もとれまでに提案されている(例えば米国特許 第4086642号参照)。

電子回路保護用のシリコン PN接合サージ電流 抑止装置も提案されている(英国特許第2060255 号参照)。しかしイオン感知型 FET は、 MOS 型 FET とは異なって、保護素子を接続し得る金属 ゲート電極を備えていない。

発明の概要

本発明による例定装置は、外部的な影響又は 効果又はイオン感知型 FET を含む例定回路に対 するその影響を実質的に完全に消去し得るよう に接続され構成された保護装置を有し、この保 護装置は、普通の作動条件の下では、イオン感 知型 FET のふるまいに対して有害な効果をもた そのため、前記電界の成立を関止し、またその電界によって測定装置の製正が乱れることを防止するために、なんらかの形の保護構造又は保護回路を設けることが望ましい。なか電界は、電気外科装置・心臓デフィブリレーション装置。 誘導素子のオンオフによる電磁作用・並びに、 イオン感知型電界効果トランジスタセンサの製造中又は測定装置の使用中に生ずる静電圧に基づく外部的な影響ないしは効果によって生ずる。

従って、高電圧による損傷からイオン感知型 電界効果トランシスタセンサを保護するための 処置を取ることが従来から提案されている(例 えば1982年6月、米国ユタ大学、ローズマリー・スミスの論文 Ton Sensitive F.E.T. with Polysilicon Gates ** 参照)。この論文は、イオン感知型電界効果トランシスタのソース戦便にツェナーダイオード又はMOS型電界効果トランシスタを介し接続された導電性ポリシリコン層をゲート絶縁部に適用することを表示している。ポリシリコン層は、検査するべき被と接触

カい。

また、本発明により、イオン感知型電界効果トランジスタのゲート領域の可及的に近くにこれから隔てられた電極を形成したことを特徴とするイオン感知型電界効果トランジスタチップも提供される。

好ましい実施例の説明

次に図面を参照して説明すると、第1吋にお いて、測定回路10は、本発明の数示に従って

35周昭60-89744(4)

形成された例定装置14(第1図。第2図。第3図)のための保護装置12を備えている。

別定回路10は、イオン感知型電界効果トランジスタセンサ即ちイオン感知型 FET センサ 16のドレーン 18は、増 幅器22の1つの入力部20に接続されてかり、ソース24は増幅器22の別の入力部26に接続されている。増幅器22の出力部28からは、 成30(例をば血液)中のイオン農底を表わす 出力信号が送出される。

例定回路10仕更に、 参照電板32を有し、 との参照電極は、 液30に参照電圧を印加して ケート領域34を増幅器22に電気的に接続し、 MOS 型電界効果トランジスタを使用する場合と 同様に、センサ16のドレーン・ソース電流 1ps を制御可能とする。センサ16の受ける電 圧は、センサ16が特定的に感知する液30中 のイオンの活性に依存する部分と、 外部から印 加される電圧 V_{kB} とから成っている。イオン農 度の変化はドレーン・ソース電流を変化させる。 ドレーン・ソース電流のとの変化は、外部から 印加される電圧 Vas の調節によって補償される。 イオンの活性と発生電圧との関係は既知である。 従って、イオン農底の変化は、電圧 Vas の修正 分から計算できる。増幅器 2 2 は、ドレーン・ ソース電流を常時開定し、との電流を一定に保 つように、この電流値の変化について電圧 Vas を修正する。増幅器 2 2 の出力電圧は、電圧 Vas の変化に比例する。

本党明の教示に従って、保護问路 4 0 が、ソース 2 4 と被 3 0 との間に結合されており、第1 保護同路 4 4 を介しソース 2 4 に接続された第1 電価 4 2 と、第2 保護同路 4 8 を介しソース 2 4 に接続された第2 電価 4 6 とを有し、これらは共に、低電圧に対し高抵抗を示すと共に、高電圧に対し低インピーダンスを示す。

本兄明の教示に従って、第1電板42は好ましくは金属例えば血液との適合性の良いステンレス側、又はチタンからできている。即5第1 電極42は、センサ16と参照電板32とを検

在すべき液30に浸漉させた時に液30との低インピーダンスの接触を与えるに足りる裏面積を有し血液との適合性の良い導電性の材料からできているべきである。

『第1電框42は『例えば電気外科装置を使用 した場合に生ずる高い交流電圧からセンサ16 を保護するために用いられる。このために第1 電極42はダイオード50、2個の逆極性の直 列ダイオード即ちはデキングダイオード51. 5 2 及び(又は) MOS 型電界効果トランジスタ 5 4 (例えばセンサ 1 8 の動作範囲外にむいて 導通する)、ツェナーダイオード又仕アパラン シュダイオード、研定回路に対し高端低電圧を 有する MOS 型電界効果トランフスタ、及び(又 は)コンナンサ58のような、保護回路44内 "の1以上の保護要素によって、ソース24に接 **設されている。第1電極42は、保護要素とし** て用いられる機械的スイッチ58によってソー ス24に接続してもよい。もちろん前記保護業 子50~58は、センサ18のソース24に低

インピーダンス接続された他の接点例をピドレン18又はパルク接点36に接続してもよい。

第2 電機 4 6 は、図示したように、センサ 1 6 のゲート領域 3 4 に甲及的に近く配置されている。

本発明の教示に従った保護者子の選定は、モンサ16の動作領域内に存在し得るいかなる届

特局昭GO- 89744(5)

及電流も、温波電流とインピーダンスとの積化等しい基準電極電位の個移を生ずるという条件に基づいてなされる。この個移は、センサ16の受ける電圧に寄与し、従って測定精度に負の効果をもち、偏波電流が承認可能な限界を超過し、例えば10 nA より大きくなった場合には、その測定は認容できなくなる。従ってセンサ16の動作領域内において、前記保護素子を通過し得る直流電流は、認容可能な限界値よりも低い値とするべきである。

本発明の数示に従って使用するべきタイオード 50.51.52.64.65.66 又はセンサ16の動作領域外において導通する MOS 型電界 効果トランジスク 5 4 . 6 8 は、損傷を生ずる効果が発現される電圧よりも低い降伏電圧を有した第2 電極 4 6 は、センサ16の製造中又はその使用時に起こり得る静電圧からセンサ16を保護する。

- 電気外科処置が行なわれているのと同時に調 - 1988年 - 1987年 - 1987年 - 1988年 - 198 定装置14が使用される場合には、研定装置 14の参照電極32、液30、電極46、ダイ オード64及び(又は)ダイオード68、センジ サ16及び増幅器22によって形成された回路 を通って直流の脈流が流れることがあり得る。 との電流は、参照電極32の電位に影響すると 共に、クーロメトリ効果も生ずるため、研定す べき液30の声に影響する。との問題は、研定 装置14の回路への第2電極46を、2個の逆 極性の直列ダイオード65,66に接続すると とによって克服される。保護回路44の場合も 同様である。

更に、保護案子がダイオード64、 MOS 型電界効果トランジスタ68及び(又は)ダイオード65,66である場合、 これらの案子は、第1電極42及び第2電極46と組合せて使用してよく、またイオン感知型 FET のチップ上に配設することができる。

コンデンサ 5 6 の選択に際しては、スプリアス交流電圧(例えば電気外科手術の際に加えら

れる電圧)の周波数に対してインピーダンスが 十分に低くなるように、コンデンサ 5 6 のキャ パンタンスを十分に高くすることがたいせつで ある。このためには一般に 100 nF 以上のキャパ ンタンスとすることが好ましい。

所望ならばコンデンサ 5 6 は増幅器 2 2 に含めることができる。

機械的なスイッチ 5 8 を使用する場合には、 操作原から付勢されて操作中付勢状態に保たれるリレースイッチ(図示しない)をこの目的に 使用することが好ましい。

一例として、本発明の教示に従う測定装置
1 4 において、第1 電極 4 2 がコンデンサ 5 6
に接続され、第2 電極 4 6 がダイオード 6 4 、
MOS 型電界効果トランジスタ 6 8 及び (又は)
ダイオード 6 5 ・ 6 6 に接続されるように、保

第2 図に示すように、参照電極3 2 をチップ 部分即ち先端部分 8 2 に取付けて、カテーテル 8 0 の内部に測定装置 1 4 を取付けることがで きる。第1電極42は、先端部分82の少し後方に隔でられた金属製リングとして形成か1cm²として形成かり1cm²とし、これによって、カテーテル80をその内部に受責させるべき液よう。リング状の第1電低42は、キャパシタンスが100nFのポリプロ型 FET チップ90(IS FET チップ、第3回に ない リング状の 電極42の後方に配置された カケーテル80のハウシング部分84内に、オックを 100 により 収納され取付けられている。

カテーテル 8 0 のハウ ソング部分 8 4 内に取付け可能なセンサ 1 6 を収納したチップ 9 0 は、第 3 図に平面図により図示されている。チップ 9 0 は、チップ 9 0 の主要部ないしはパルク 9 3 内に拡散形成されたソース 9 1 とドレーン 9 2 とを含み、ソース・パルク接点要素 2 4 、 3 6 及びドレーン接点要素 1 8 を備えている。

- 持周昭60- 89744(6)

保護電振即ち取2電振46は、アルミリング 622によって形成され、このアルミリングは、 チップ90のパルク93内に拡散形成された保 静同路48に電気的に接続されている。第2電 振48/アルミリング62は、チップ90上の 一下領域34の回りに適用されている。

第 4 図のグラフにおいて、センサ 1 6 のパルク 3 6 に対する 2 の電圧 Van は 換軸に、また電流は 凝軸に、それぞれプロットされ、1p は ダイオード電流を、また I pa は ドレーン・ソース電流を、それぞれ表わしている。 図の斜線部分は、センサ 1 6 の動作域である。また A は、ダイオードの降伏点を、 B はその導通特性をそれぞれ表わしている。

保護要案は前述したように、逆直列ないしは 互に逆極性に接続した2個のダイオード(51. 52又は65.66)の組合せとしてもよい。 これらのダイオードは、第5A凶に示すように 接続した2個のツェナーダイオード 101.102 又は第5B凶に示すように接続した2個のツェ

なる例示であり、本発明を限定するものではない。

本発明により、イオン感知型 FET の形態の、 化学感知型イオンセンサ、参照 電極 及び増幅 裏の で含む 測定 回路 を 備 えた 被 件 中 の る を 体 中 の る 液体 中 の る 液体 に 数 定 歴 数 供 か 介 保 数 回路 を は れ た 少 く と も 1 つの 電 板 に に 対 し 低 イ ン ピー ダ と ち 1 つの し 低 に に 対 し 低 イ ン ピー ダ と ス ス に 低 気 に に 対 し 低 て ま に 大 ス タ に 接 続 さ れ て い る 。 電野効果トランフスタに接続されている。

4. 図面の簡単な説明

第1 図は、液体中のイオンを測定するための本発明の表示に従って形成された保護装置を含む測定装置の概略回路図、

☆☆☆ 第2 図は第1 図に略示されたセンサを取付け た 顔定装置の一次施例を示す斜視図、

第3図は本発明の創定装置に特に使用するようにした保護電信を含むFETチップの平面図、

ナーダイオード 103,104 とすることができる。 これらの保護要素を用いた場合、第4回に示し たダイオード電流 Ipは、第4回に破額で示した 曲線のように変更される。

発明の効果

以上に説明し且つ図面に示した例定装図14 及びセンサ16のチップ90は、本発明の範囲内で種々変更でき、前述した特定の構成はご単

第4 図は、本発明の保護装置にダイオードを使用した場合において、保護ダイオード及びイオン感知型 FET センサに流れる電流を示す電流対電圧線図、

第5 A 図 かよび第5 B 図は、本発明の保護を置の一部となり得る逆直列ダイオード即ち互に逆極性の2 個のダイオードの直列接続同路の概略同路図である。

主要部分の符号の説明

- 10… 例定装置
- 12…保護装置
- 1 6 … セ ン サ(イオン感知型電界効果トランプスタ)
- 2 2 …增幅器
- 30…液体
- 3 2 … 参照電框
- 4 2 . 4 6 … 電極

特許出願人 コーディス ヨーロッパ エス・ペー・記 代 理 人 香 取 孝 草ご

11同昭60-89744(フ)



